

УДК 537.8

## КОГЕРЕНТНОЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ВОЗБУЖДАЕМОЕ РЕЛЯТИВИСТСКИМ ЭЛЕКТРОНОМ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СЛОИСТОЙ СТРУКТУРЕ В ГЕОМЕТРИИ РАССЕЯНИЯ БРЭГГА

© 2013 г. С. В. Блажевич<sup>1</sup>, Ю. П. Гладких<sup>1</sup>, А. В. Носков<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Белгородский государственный университет, Белгород, Россия

<sup>2</sup>Белгородский университет кооперации, экономики и права, Белгород, Россия

Поступила в редакцию 17.07.2012 г.

Для общего случая асимметричного отражения развита динамическая теория когерентного рентгеновского излучения, возбуждаемого релятивистским электроном, пересекающим искусственную периодическую слоистую структуру в геометрии рассеяния Брэгга. Получены и исследованы выражения, описывающие спектрально-угловые характеристики излучения.

DOI: 10.7868/S0207352813030086

### ВВЕДЕНИЕ

Излучение релятивистского электрона в периодической слоистой структуре рассматривалось обычно только в геометрии рассеяния Брэгга и для случая, когда отражающие аморфные слои вещества параллельны входной поверхности мишени, т.е. для случая симметричного отражения. При этом излучение в периодической слоистой структуре традиционно рассматривалось как резонансное переходное излучение [1, 2]. В работе [3] излучение из многослойной периодической слоистой структуры рассматривалось уже как рассеяние псевдофотонов кулоновского поля релятивистского электрона на слоях периодической слоистой структуры (по аналогии с процессом когерентного излучения, вызываемого релятивистским электроном в кристаллической среде [4–7]) и было представлено в виде суммы дифрагированного переходного излучения (ДПИ, DTR) и параметрического рентгеновского излучения (ПРИ, PXR). Для описания процесса излучения в [3] использовался динамический подход. В цитируемых работах излучение релятивистской частицы в многослойной среде рассматривалось только в геометрии рассеяния Брэгга для частного случая симметричного отражения поля частицы относительно поверхности мишени.

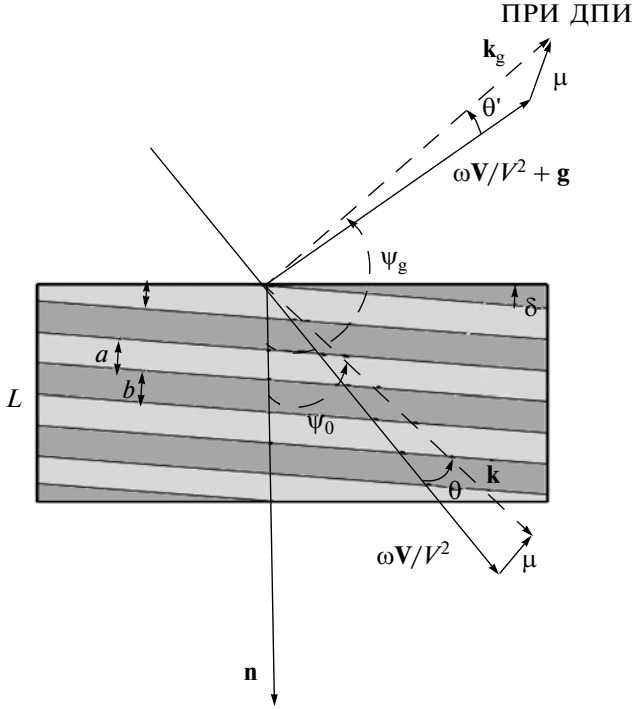
Позже была построена динамическая теория когерентного рентгеновского излучения релятивистского электрона, пересекающего периодическую слоистую среду в геометрии рассеяния Лауэ для случая асимметричного отражения поля электрона относительно поверхности мишени [8–10]. Было выявлено, что выход излучения в искус-

ственной периодической структуре существенно превышает выход излучения в кристалле в аналогичных условиях, и показана дополнительная возможность увеличения выхода фотонов излучения за счет изменения асимметрии отражения.

В настоящей работе динамическая теория когерентного излучения релятивистского электрона в периодической слоистой среде построена в геометрии рассеяния Брэгга для случая асимметричного отражения, когда отражающие слои в мишени расположены под углом к ее поверхности. На основе двухволнового приближения динамической теории дифракции получены и исследованы выражения, описывающие спектрально-угловые характеристики излучения, вызванного релятивистским электроном, пересекающим искусственную многослойную периодическую структуру, представляющую собой чередующиеся слои веществ, резко отличающихся по диэлектрической восприимчивости в рассматриваемой области частот излучения. Анализ полученных выражений показал, что в излучении релятивистского электрона в периодической слоистой среде могут заметно проявляться динамические эффекты дифракции, обнаруженные и исследованные ранее для случая монокристаллической мишени.

### АМПЛИТУДА ИЗЛУЧЕНИЯ

Рассмотрим релятивистский электрон, пересекающий со скоростью  $V$  периодическую слоистую структуру толщиной  $L$  в геометрии рассеяния Брэгга (рис. 1), состоящую из периодически расположенных аморфных слоев толщиной  $a$  и  $b$  ( $T = a + b$  – период структуры), имеющих диэлек-



**Рис. 1.** Геометрия процесса излучения и система обозначений используемых величин;  $\theta$  и  $\theta'$  – углы излучения;  $\theta_B$  – угол Брэгга (угол между скоростью электрона  $\mathbf{V}$  и отражающими слоями);  $\delta$  – угол между поверхностью и слоями мишени;  $\mathbf{k}$  и  $\mathbf{k}_g$  – волновые векторы падающего и дифрагированного фотона.

трические восприимчивости, соответственно,  $\chi_a$  и  $\chi_b$ . На рис. 1 использованы следующие обозначения:  $\boldsymbol{\mu} = \mathbf{k} - \omega\mathbf{V}/V^2$  – составляющая импульса виртуального фотона, перпендикулярная скорости частицы  $\mathbf{V}$  ( $\boldsymbol{\mu} = \omega\theta/V$ , где  $\theta \ll 1$  – угол между векторами  $\mathbf{k}$  и  $\mathbf{V}$ ),  $\theta_B$  – угол Брэгга,  $\varphi$  – азимутальный угол излучения, отсчитываемый от плоскости, образованной вектором скорости электрона  $\mathbf{V}$  и вектором  $\mathbf{g}$ , перпендикулярным отражающим слоям. Длина вектора  $\mathbf{g}$  также может быть выражена через угол Брэгга  $\theta_B$  и частоту Брэгга  $\omega_B$ :  $g = 2\omega_B \sin \theta_B/V$ .

В [8, 9] динамическая теория когерентного рентгеновского излучения релятивистского электрона, пересекающего периодическую слоистую структуру, была построена для случая асимметричного отражения в геометрии рассеяния Лауэ. Для случая асимметричного отражения излучение релятивистского электрона в монокристаллической мишени рассматривалось нами также и в геометрии рассеяния Брэгга [11]. Выполнив для направления распространения излученного фотона  $\mathbf{k}_g$  (рис. 1) аналитические процедуры, аналогичные [8, 9, 11], получим выражения для амплитуды

поля излучения  $E_{\text{Rad}}^{(s)}$  в виде суммы вкладов двух механизмов ПРИ и ДПИ:

$$E_{\text{Rad}}^{(s)} = E_{\text{PXR}}^{(s)} + E_{\text{DTR}}^{(s)}, \quad (1a)$$

$$E_{\text{ПРИ}}^{(s)} = \frac{8\pi^2 ieV\theta P^{(s)}}{\omega} \times \frac{\omega^2 \chi_g C^{(s,\tau)}}{2\omega \left( \lambda_g^{(2)} \exp\left(i \frac{\lambda_g^* - \lambda_g^{(2)}}{\gamma_g} L\right) - \lambda_g^{(1)} \exp\left(i \frac{\lambda_g^* - \lambda_g^{(1)}}{\gamma_g} L\right) \right)} \times \left[ \frac{2\omega \exp\left(i \frac{\lambda_g^* - \lambda_g^{(1)}}{\gamma_g} L\right)}{4 \frac{\gamma_0^2}{\gamma_g^2} (\lambda_g^* - \lambda_g^{(2)})} + \frac{\omega}{2 \frac{\gamma_0}{|\gamma_g|} \lambda_0^*} \right] \times \left( 1 - \exp\left(i \frac{\lambda_g^* - \lambda_g^{(2)}}{\gamma_g} L\right) \right) - \left[ \frac{2\omega \exp\left(i \frac{\lambda_g^* - \lambda_g^{(2)}}{\gamma_g} L\right)}{4 \frac{\gamma_0^2}{\gamma_g^2} (\lambda_g^* - \lambda_g^{(1)})} + \frac{\omega}{2 \frac{\gamma_0}{|\gamma_g|} \lambda_0^*} \right] \times \left( 1 - \exp\left(i \frac{\lambda_g^* - \lambda_g^{(1)}}{\gamma_g} L\right) \right), \quad (16)$$

$$E_{\text{ДПИ}}^{(s)} = \frac{8\pi^2 ieV\theta P^{(s)}}{\omega} \times \frac{\omega^2 \chi_g C^{(s,\tau)}}{2\omega \left( \lambda_g^{(2)} \exp\left(-i \frac{\lambda_g^{(2)}}{\gamma_g} L\right) - \lambda_g^{(1)} \exp\left(-i \frac{\lambda_g^{(1)}}{\gamma_g} L\right) \right)} \times \left[ \frac{1}{\frac{\gamma_0}{|\gamma_g|} \left( -\chi_0 - \frac{2\gamma_0}{\omega \gamma_g} \lambda_g^* + \beta \frac{\gamma_0}{\gamma_g} \right)} + \frac{\omega}{2 \frac{\gamma_0}{|\gamma_g|} \lambda_0^*} \right] \times \left( \exp\left(-i \frac{\lambda_g^{(2)}}{\gamma_g} L\right) - \exp\left(-i \frac{\lambda_g^{(1)}}{\gamma_g} L\right) \right). \quad (1b)$$

Выражение (1б) представляет амплитуду поля ПРИ, которое возникает в результате рассеяния псевдофотонов кулоновского поля релятивистского электрона на слоях рассматриваемой периодической слоистой структуры, а выражение (1в) описывает амплитуду поля ДПИ, возникающего вследствие дифракции на слоях структуры переходного излучения, рождающегося на входной поверхности. В соответствии с выражением (1б) существуют две ветви

решения дисперсионного соотношения, дающие вклад в выход ПРИ, которым соответствуют две возбужденные рентгеновские волны, формирующиеся вместе с равновесным электромагнитным полем быстрой частицы. Большой вклад в излучение дает та ветвь ПРИ, для которой реальная часть знаменателя в формуле (1) может обратиться в нуль,  $\text{Re}(\lambda_g^* - \lambda_g^{(1,2)}) = 0$ . При  $s = 1$  и  $\tau = 2$  амплитуда (1) описывает поля  $\sigma$ -поляризованные, а при  $s = 2$  –

поля  $\pi$ -поляризованные. При этом, если  $2\theta_B < \frac{\pi}{2}$ , то  $\tau = 2$ , в противном случае  $\tau = 1$ .

В формулах (1) используются следующие обозначения:

$$C^{(s,\tau)} = (-1)^\tau C^{(s)}, \quad C^{(1)} = 1, \quad C^{(2)} = |\cos 2\theta_B|,$$

$$P^{(1)} = \sin \varphi, \quad P^{(2)} = \cos \varphi;$$

$$\lambda_g^{(1,2)} = \frac{\omega |\chi_g' C^{(s)}|}{2} \left( \xi^{(s)} - \frac{i\rho^{(s)}(1+\varepsilon)}{2} \pm \sqrt{\xi^{(s)2} - \varepsilon - i\rho^{(s)}((1+\varepsilon)\xi^{(s)} - 2\kappa^{(s)}\varepsilon) - \rho^{(s)2} \left( \frac{(1+\varepsilon)^2}{4} - \kappa^{(s)2}\varepsilon \right)} \right);$$

$$\lambda_g^* = \frac{\omega |\chi_g' C^{(s)}|}{2} (2\xi^{(s)} - i\rho^{(s)} - \varepsilon\sigma^{(s)});$$

$$\chi_0(\omega) = \frac{a}{T}\chi_a + \frac{b}{T}\chi_b; \quad (2)$$

$$\chi_g(\omega) = \frac{\exp(-iga) - 1}{igT} (\chi_b - \chi_a);$$

$$\gamma_0 = \cos \psi_0, \quad \gamma_g = \cos \psi_g$$

(где  $\psi_0$  – угол между волновым вектором падающей волны  $\mathbf{k}$  и вектором нормали к поверхности пластинки  $\mathbf{n}$ ,  $\psi_g$  – угол между волновым вектором  $\mathbf{k}_g$  и вектором  $\mathbf{n}$  (рис. 1));

$$\xi^{(s)}(\omega) = \eta^{(s)}(\omega) + \frac{1-\varepsilon}{2v^{(s)}},$$

$$\eta^{(s)}(\omega) =$$

$$= \frac{\sin^2 \theta_B}{V^2 C^{(s)}} \frac{gT}{|\chi_b' - \chi_a'| \left| \sin\left(\frac{ga}{2}\right) \right|} \left( 1 - \frac{\omega(1 - \theta \cos \varphi \cot \theta_B)}{\omega_B} \right);$$

$$v^{(s)} = \frac{2C^{(s)} \left| \sin\left(\frac{ga}{2}\right) \right|}{g} \frac{|\chi_b' - \chi_a'|}{|a\chi_a' + b\chi_b'|}; \quad (3)$$

$$\rho^{(s)} = \frac{a\chi_a'' + b\chi_b''}{|\chi_b' - \chi_a'| C^{(s)} 2 \left| \sin\left(\frac{ga}{2}\right) \right|} \frac{g}{2};$$

$$\kappa^{(s)} = \frac{2C^{(s)} \left| \sin\left(\frac{ga}{2}\right) \right|}{g} \frac{|\chi_b'' - \chi_a''|}{|a\chi_a'' + b\chi_b''|}; \quad \varepsilon = \frac{\gamma_g}{\gamma_0}.$$

Параметр  $v^{(s)}$ , принимающий значения в интервале  $0 \leq v^{(s)} \leq 1$ , определяет степень отражения поля от периодической слоистой структуры, которая обуславливается характером интерференции волн, отраженных от разных плоскостей: конструктивным ( $v^{(s)} \approx 1$ ) или деструктивным

( $v^{(s)} \approx 0$ ). Параметр  $\rho^{(s)} = \frac{L_{\text{ext}}^{(s)}}{L_{\text{abs}}}$  характеризует степень поглощения рентгеновских волн периодической средой и равен отношению длины экстинкции  $L_{\text{ext}}^{(s)} = \frac{1}{2C^{(s)}\omega} \frac{gT}{\left| \sin\left(\frac{ga}{2}\right) \right| |\chi_b' - \chi_a'|}$  к длине поглощения  $L_{\text{abs}} = \frac{T}{\omega |a\chi_a'' + b\chi_b''|}$  рентгеновских волн в

периодической структуре. Параметр  $\kappa^{(s)}$  определяет степень проявления эффекта аномального низкого фотопоглощения (эффекта Бормана) в прохождении рентгеновских фотонов через искусственную многослойную периодическую структуру. Необходимым условием проявления эффекта Бормана как для кристаллической, так и для периодической слоистой структуры является  $\kappa^{(s)} \approx 1$ .

Параметр  $\varepsilon$  может быть представлен в виде  $\varepsilon = \sin(\theta_B - \delta)/\sin(\theta_B + \delta)$ , где  $\delta$  – угол между входной поверхностью мишени и кристаллографической плоскостью. Для фиксированного значения  $\theta_B$  величина  $\varepsilon$  определяет ориентацию входной поверхности мишени относительно отражающих слоев (рис. 2). При уменьшении угла падения ( $\theta_B + \delta$ ) электрона на мишень параметр  $\delta$  становится отрицательным и далее возрастает по модулю (в предельном случае  $\delta \rightarrow -\theta_B$ ), что приводит к возрастанию  $\varepsilon$ . Напротив, при увеличении угла падения  $\varepsilon$  убывает (предельный случай  $\delta \rightarrow \theta_B$ ).

### СПЕКТРАЛЬНО-УГЛОВАЯ ПЛОТНОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ

Подставляя (1) в известное [12] выражение для спектрально-угловой плотности рентгеновского излучения

$$\omega \frac{d^2 N}{d\omega d\Omega} = \omega^2 (2\pi)^{-6} \sum_{s=1}^2 \left| E_{\text{Rad}}^{(s)} \right|^2, \quad (4)$$

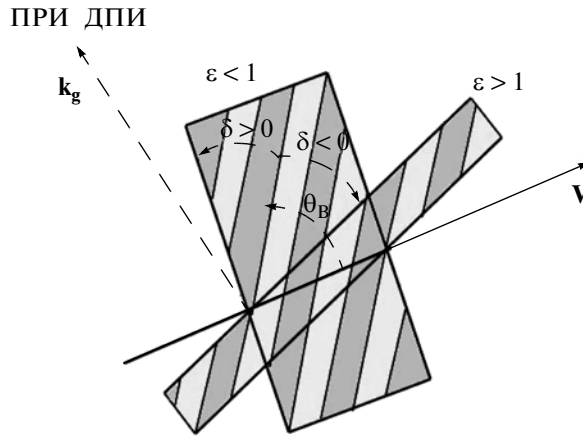


Рис. 2. Асимметричные ( $\varepsilon > 1$ ,  $\varepsilon < 1$ ) отражения излучения от мишени.

получаем выражения для спектрально-углового распределения ПРИ, ДПИ и слагаемого, описывающего интерференцию этих механизмов излучения:

$$\omega \frac{d^2 N_{\text{ПРИ}}^{(s)}}{d\omega d\Omega} = \frac{e^2}{\pi^2} \frac{P^{(s)^2} \theta^2}{(\theta^2 + \gamma^{-2} - \chi_0')^2} R_{\text{ПРИ}}^{(s)}, \quad (5a)$$

$$R_{\text{ПРИ}}^{(s)} = \left| \frac{\Omega_+^{(s)} 1 - \exp(-ib^{(s)} \Delta_+^{(s)})}{\Delta_+^{(s)}} - \frac{\Omega_-^{(s)} 1 - \exp(-ib^{(s)} \Delta_-^{(s)})}{\Delta_-^{(s)}} \right|^2, \quad (5b)$$

$$\omega \frac{d^2 N_{\text{ДПИ}}^{(s)}}{d\omega d\Omega} = \frac{e^2}{\pi^2} P^{(s)^2} \theta^2 \left( \frac{1}{\theta^2 + \gamma^{-2} - \chi_0'} - \frac{1}{\theta^2 + \gamma^{-2}} \right)^2 R_{\text{ДПИ}}^{(s)}, \quad (6a)$$

$$R_{\text{ДПИ}}^{(s)} = \varepsilon^2 \left| \frac{\exp\left(-ib^{(s)} \frac{K^{(s)}}{\varepsilon}\right) - \exp\left(ib^{(s)} \frac{K^{(s)}}{\varepsilon}\right)}{\left(\xi^{(s)} - K^{(s)} - i\rho^{(s)} \frac{1+\varepsilon}{2}\right) \exp\left(-ib^{(s)} \frac{K^{(s)}}{\varepsilon}\right) - \left(\xi^{(s)} + K^{(s)} - i\rho^{(s)} \frac{1+\varepsilon}{2}\right) \exp\left(ib^{(s)} \frac{K^{(s)}}{\varepsilon}\right)} \right|^2, \quad (6b)$$

$$\omega \frac{d^2 N_{\text{ИНТ}}^{(s)}}{d\omega d\Omega} = \frac{e^2}{\pi^2} P^{(s)^2} \times \frac{\theta^2}{\theta^2 + \gamma^{-2} - \chi_0'} \left( \frac{1}{\theta^2 + \gamma^{-2} - \chi_0'} - \frac{1}{\theta^2 + \gamma^{-2}} \right) R_{\text{ИНТ}}^{(s)}, \quad (7a)$$

$$R_{\text{ИНТ}}^{(s)} = 2\varepsilon \operatorname{Re} \left( \left( \frac{\Omega_+^{(s)} 1 - \exp(-ib^{(s)} \Delta_+^{(s)})}{\Delta_+^{(s)}} - \frac{\Omega_-^{(s)} 1 - \exp(-ib^{(s)} \Delta_-^{(s)})}{\Delta_-^{(s)}} \right) \times \right. \\ \left. \times \left( \frac{\exp\left(-ib^{(s)} \frac{K^{(s)}}{\varepsilon}\right) - \exp\left(ib^{(s)} \frac{K^{(s)}}{\varepsilon}\right)}{\left(\xi^{(s)} - K^{(s)} - i\rho^{(s)} \frac{1+\varepsilon}{2}\right) \exp\left(-ib^{(s)} \frac{K^{(s)}}{\varepsilon}\right) - \left(\xi^{(s)} + K^{(s)} - i\rho^{(s)} \frac{1+\varepsilon}{2}\right) \exp\left(ib^{(s)} \frac{K^{(s)}}{\varepsilon}\right)} \right)^* \right), \quad (7b)$$

где звездочка “\*” обозначает комплексное сопряжение.

В формулах введены следующие обозначения:

$$\Delta^{(s)} = \left( \xi^{(s)} - K^{(s)} - i\rho^{(s)} \frac{1+\varepsilon}{2} \right) \exp(-ib^{(s)}\Delta_+^{(s)}) - \left( \xi^{(s)} + K^{(s)} - i\rho^{(s)} \frac{1+\varepsilon}{2} \right) \exp(-ib^{(s)}\Delta_-^{(s)});$$

$$\Omega_{\pm}^{(s)} = \varepsilon \left( (\sigma^{(s)} - i\rho^{(s)}) \exp(-ib^{(s)}\Delta_{\mp}^{(s)}) + \Delta_{\pm}^{(s)} \right);$$

$$\Delta_{\pm}^{(s)} = \frac{\xi^{(s)} \pm K^{(s)}}{\varepsilon} - \sigma^{(s)} + i\rho^{(s)} \frac{(\varepsilon - 1)}{2\varepsilon};$$

$$K^{(s)} = \sqrt{\xi^{(s)2} - \varepsilon - i\rho^{(s)}((1+\varepsilon)\xi^{(s)} - 2\kappa^{(s)}\varepsilon) - \rho^{(s)2} \left( \frac{(1+\varepsilon)^2}{4} - \kappa^{(s)2}\varepsilon \right)};$$

$$b^{(s)} = \frac{1}{2 \sin(\theta_B + \delta)} \frac{L}{L_{\text{ext}}}.$$

Параметр  $b^{(s)}$  равен отношению половины пути электрона в пластинке  $L_e = \frac{L}{\sin(\theta_B + \delta)}$  к длине экстинкции рентгеновских лучей в периодической слоистой среде  $L_{\text{ext}}^{(s)}$ . Функции  $R_{\text{ПРИ}}^{(s)}$  и  $R_{\text{ДПИ}}^{(s)}$  описывают спектры ПРИ и ДПИ.

### ТОНКАЯ НЕПОГЛОЩАЮЩАЯ МИШЕНЬ

Будем рассматривать мишень такой толщины, чтобы длина пути электрона в пластинке  $L_e$  была больше длины экстинкции рентгеновских волн в слоистой среде  $L_{\text{ext}}^{(s)}$ . В этом случае будет выполняться условие  $b^{(s)} \gg 1$ , являющееся условием проявления эффектов динамической дифракции в когерентном рентгеновском излучении релятивистских электронов в периодической слоистой среде. С другой стороны, будем рассматривать мишень, достаточно тонкую для того, чтобы мож-

но было игнорировать влияние эффекта поглощения фотонов в слоистой структуре. Для этого примем для толщины мишени дополнительное условие, состоящее в том, что максимальная длина пути дифрагированного фотона в мишени  $L_{\text{max } f} = \frac{L}{\sin(\theta_B - \delta)}$  будет значительно меньше длины поглощения рентгеновских волн в периодической слоистой среде  $L_{\text{abs}} = \frac{T}{\omega |a\chi_a'' + b\chi_b''|}$ :

$$2 \frac{b^{(s)} \rho^{(s)}}{\varepsilon} = \frac{L_{\text{max } f}}{L_{\text{abs}}} \ll 1. \tag{9}$$

Рассмотрим  $\sigma$ -поляризованные волны ( $s = 1$ ) и, используя условия (9) и полагая  $\rho^{(s)} = 0$ , из (5) получим выражение, описывающее спектрально-угловую плотность ПРИ в периодической слоистой среде для случая тонкой мишени:

$$\omega \frac{d^2 N_{\text{ПРИ}}^{(1)}}{d\omega d\Omega} = \frac{e^2}{\pi^2} \frac{\theta_{\perp}^2}{\left( \theta_{\perp}^2 + \gamma^{-2} + \frac{|a\chi_a'' + b\chi_b''|}{T} \right)^2} R_{\text{ПРИ}}, \tag{10a}$$

$$R_{\text{ПРИ}} = R_{\text{ПРИ}}^{(1)} + R_{\text{ПРИ}}^{(2)} + R_{\text{ПРИ}}^{(\text{ИНТ})}, \tag{10б}$$

$$R_{\text{ПРИ}}^{(1)} = \frac{\left( \xi + \sqrt{\xi^2 - \varepsilon} \right)^2 \sin^2 \left( \frac{b^{(1)}}{2} \left( \frac{\xi + \sqrt{\xi^2 - \varepsilon}}{\varepsilon} - \sigma \right) \right)}{\xi^2 - \varepsilon + \varepsilon \sin^2 \left( \frac{b^{(1)} \sqrt{\xi^2 - \varepsilon}}{\varepsilon} \right) \left( \frac{\xi + \sqrt{\xi^2 - \varepsilon}}{\varepsilon} - \sigma \right)^2}, \tag{10в}$$

$$R_{\text{ПРИ}}^{(2)} = \frac{\left( \xi - \sqrt{\xi^2 - \varepsilon} \right)^2 \sin^2 \left( \frac{b^{(1)}}{2} \left( \frac{\xi - \sqrt{\xi^2 - \varepsilon}}{\varepsilon} - \sigma \right) \right)}{\xi^2 - \varepsilon + \varepsilon \sin^2 \left( \frac{b^{(1)} \sqrt{\xi^2 - \varepsilon}}{\varepsilon} \right) \left( \frac{\xi - \sqrt{\xi^2 - \varepsilon}}{\varepsilon} - \sigma \right)^2}, \tag{10г}$$

$$R_{\text{ПРИ}}^{(\text{ИНТ})} = \frac{\varepsilon}{\xi^2 - \varepsilon + \varepsilon \sin^2 \left( \frac{b^{(1)} \sqrt{\xi^2 - \varepsilon}}{\varepsilon} \right)} \frac{\cos \left( b^{(1)} \frac{\sqrt{\xi^2 - \varepsilon}}{\varepsilon} \right) \left( \cos \left( b^{(1)} \left( \frac{\xi}{\varepsilon} - \sigma \right) \right) - \cos \left( b^{(1)} \frac{\sqrt{\xi^2 - \varepsilon}}{\varepsilon} \right) \right)}{\left( \frac{\xi}{\varepsilon} - \sigma \right)^2 + \frac{\varepsilon - \xi^2}{\varepsilon^2}}. \quad (10д)$$

В формулах (10) введены следующие обозначения:

$$\sigma(\theta, \gamma) = \frac{gT}{2 \left| \sin \left( \frac{ga}{2} \right) \right| \left| \chi'_b - \chi'_a \right|} \left( \theta_{\perp}^2 + \gamma^{-2} + \frac{a\chi'_a + b\chi'_b}{T} \right),$$

$$\xi(\omega) = \frac{gT \sin^2 \theta_{\text{В}}}{\left| \sin \left( \frac{ga}{2} \right) \right| \left| \chi'_b - \chi'_a \right|} \left( 1 - \frac{\omega}{\omega_{\text{В}}} \right) + \frac{1 + \varepsilon}{2\nu^{(1)}},$$

$$b^{(1)} = \frac{2\omega_{\text{В}} \left| \sin \left( \frac{ga}{2} \right) \right| \left| \chi'_b - \chi'_a \right|}{gT \sin(\theta_{\text{В}} + \delta)} L, \quad \theta_{\perp} = \theta \sin \varphi. \quad (11)$$

Спектральная плотность ПРИ представлена в виде суммы вкладов двух возбуждаемых в мишени рентгеновских волн  $R_{\text{ПРИ}}^{(1)}$  и  $R_{\text{ПРИ}}^{(2)}$  и их интерференции  $R_{\text{ПРИ}}^{(\text{ИНТ})}$ .

Из выражений (6), (7) получим формулы, описывающие спектрально-угловую плотность ДПИ и слагаемого, описывающего влияние интерференции между волнами ДПИ и ПРИ в случае тонкой непоглощающей мишени:

$$\omega \frac{d^2 N_{\text{ДПИ}}^{(1)}}{d\omega d\Omega} = \frac{e^2}{\pi^2} \theta_{\perp}^2 \left( \frac{1}{\theta_{\perp}^2 + \gamma^{-2}} - \frac{1}{\theta_{\perp}^2 + \gamma^{-2} + \frac{a\chi'_a + b\chi'_b}{T}} \right)^2 R_{\text{ДПИ}}, \quad (12а)$$

$$R_{\text{ДПИ}} = \frac{\varepsilon^2}{\xi^2 - (\xi^2 - \varepsilon) \coth^2 \left( \frac{b^{(1)} \sqrt{\varepsilon - \xi^2}}{\varepsilon} \right)}, \quad (12б)$$

$$\omega \frac{d^2 N_{\text{ИНТ}}^{(s)}}{d\omega d\Omega} = \frac{e^2}{\pi^2} \frac{\theta_{\perp}^2}{\theta_{\perp}^2 + \gamma^{-2} + \frac{a\chi'_a + b\chi'_b}{T}} \left( \frac{1}{\theta_{\perp}^2 + \gamma^{-2}} - \frac{1}{\theta_{\perp}^2 + \gamma^{-2} + \frac{a\chi'_a + b\chi'_b}{T}} \right) R_{\text{ИНТ}}, \quad (13а)$$

$$R_{\text{ИНТ}}^{(s)} = \frac{2\varepsilon^3}{\xi^2 - \varepsilon + \varepsilon \sin^2 \left( \frac{b^{(1)} \sqrt{\xi^2 - \varepsilon}}{\varepsilon} \right)} \frac{\sigma \sqrt{\xi^2 - \varepsilon} \sin \left( \frac{b^{(1)} \sqrt{\xi^2 - \varepsilon}}{\varepsilon} \right) \sin \left( b^{(1)} \left( \frac{\xi}{\varepsilon} - \sigma \right) \right) + (\sigma \xi - 1) \sin^2 \left( \frac{b^{(1)} \sqrt{\xi^2 - \varepsilon}}{\varepsilon} \right)}{(\xi - \varepsilon \sigma)^2 + \varepsilon - \xi^2}. \quad (13б)$$

Полученные выражения (10)–(13) являются главным результатом настоящей работы. Они позволяют исследовать спектрально-угловые характеристики когерентного рентгеновского излучения релятивистского электрона в периодической слоистой среде в геометрии рассеяние Брэгга с учетом проявления эффектов динамической дифракции.

## АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНО-УГЛОВОЙ ПЛОТНОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ

Вклады первой  $R_{\text{ПРИ}}^{(1)}$  и второй  $R_{\text{ПРИ}}^{(2)}$  ветвей, возбуждаемых в мишени рентгеновских волн (10в) и (10г), в спектр ПРИ будут существенными тогда, когда будут иметь решения соответствующие нулевым значениям знаменателей в их выражениях уравнения:

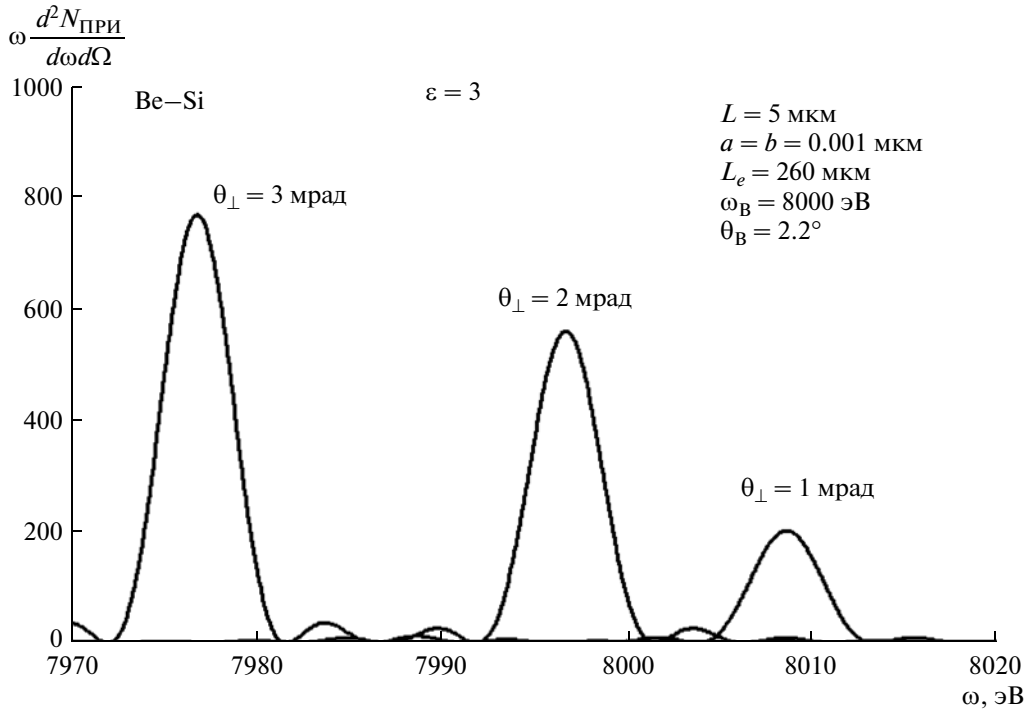


Рис. 3. Спектры ПРИ релятивистского электрона в периодической слоистой среде при разных углах наблюдения.

$$\frac{\xi(\omega) + \sqrt{\xi(\omega)^2 - \epsilon}}{\epsilon} - \sigma = 0, \quad (14a)$$

$$\frac{\xi(\omega) - \sqrt{\xi(\omega)^2 - \epsilon}}{\epsilon} - \sigma = 0. \quad (14b)$$

$$\text{где } \xi(\omega) = \frac{gT \sin^2 \theta_B}{\left| \sin\left(\frac{ga}{2}\right) \right| \left| \chi'_b - \chi'_a \right|} \left( 1 - \frac{\omega}{\omega_B} \right) + \frac{1 + \epsilon}{2\nu^{(1)}}.$$

Можно показать, что вклад первой ветви  $R_{\text{PRI}}^{(1)}$  в спектр будет гораздо существеннее, чем второй  $R_{\text{PRI}}^{(2)}$ . Действительно, вклад  $R_{\text{PRI}}^{(2)}$  может сравниться с вкладом  $R_{\text{PRI}}^{(1)}$  только при очень малых значениях параметра асимметрии  $\epsilon \ll 1$ , однако при этом условии выход ПРИ будет очень мал.

Рассмотрим спектральную плотность ПРИ при различных углах наблюдения. На рис. 3 представлены кривые, описывающие спектр ПРИ релятивистского электрона, имеющего энергию  $E = 500$  MeV и пересекающего периодическую слоистую среду бериллий–кремний, рассчитанные по формулам (10а) и (10в) для значений параметров, указанных на рисунке. Из рисунка видно, что при уменьшении угла наблюдения  $\theta_{\perp}$  спектр ПРИ смещается в сторону частотной области, соответствующей полному внешнему отражению излучения (экстинкции). Область полного внешнего отражения определяется следующим неравенством:

$$-\sqrt{\epsilon} < \xi(\omega) < \sqrt{\epsilon}, \quad (15)$$

Рассмотрим спектральную плотность ДПИ при различных углах наблюдения. На рис. 4 представлены описывающие спектр ДПИ кривые, вычисленные по формулам (12а) и (12б) при тех же значениях параметров, что и на рис. 3. Как видно из рис. 4, при изменении угла наблюдения  $\theta_{\perp}$  изменяется амплитуда спектра ДПИ, однако область полного внешнего отражения (15) остается неизменной, так как спектральная функция  $\xi(\omega)$  не зависит от угла наблюдения.

Проанализируем зависимость спектральной плотности излучения от соотношения толщин  $a$  и  $b$  отражающих слоев. На рис. 5 и рис. 6 представлены кривые спектральной плотности ПРИ и ДПИ соответственно, построенные для различных отношений  $b/a$  при условии, что период структуры  $T = a + b$  для всех кривых оставался одинаковым. Из представленных рисунков следует, что для обоих механизмов излучения спектральная плотность будет максимальна при  $b/a \approx 1$ . Это объясняется тем, что определяющий степень отражения волн от периодической слоистой структуры параметр  $\nu^{(1)}$  (3), обусловленную характером интерференции отраженных от разных слоев среды волн, для рассматриваемой пары сред Be–Si будет максимальным при условии  $b/a \approx 1$ .

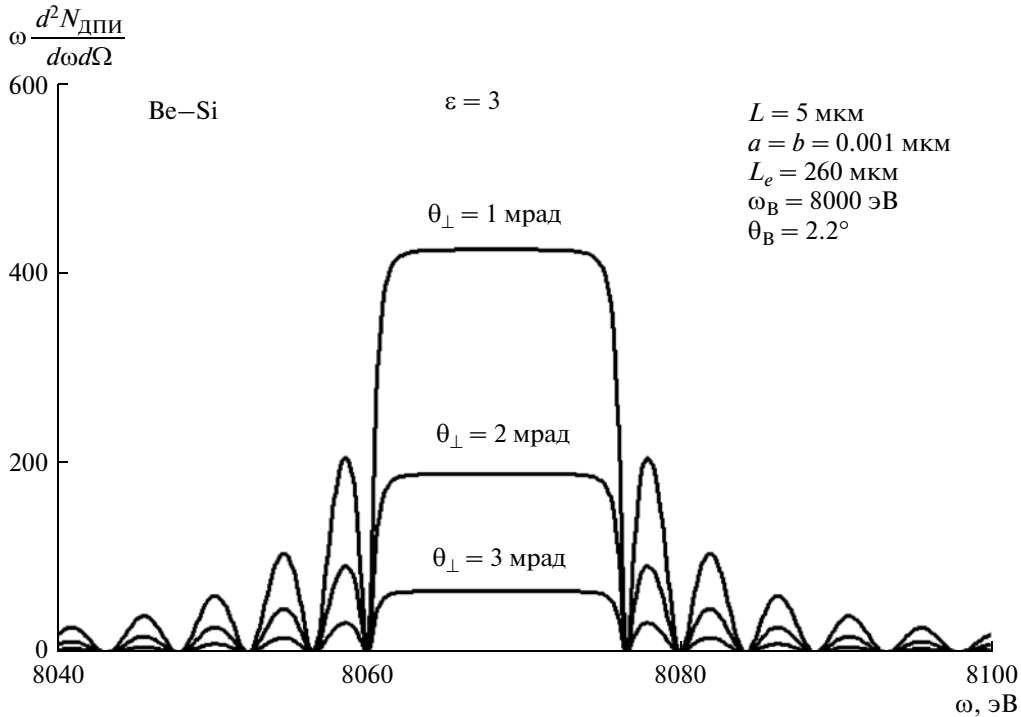


Рис. 4. Спектры ДПИ релятивистского электрона в периодической слоистой среде при разных углах наблюдения.

Проанализируем зависимость параметра  $\nu$  от величины отношения  $b/a$ , представив его в виде

$$\nu = \frac{1}{\pi} \left(1 + \frac{b}{a}\right) \left| \frac{\chi'_b}{\chi'_a} - 1 \right| \frac{\sin\left(\frac{\pi}{1 + \frac{b}{a}}\right)}{1 + \frac{b \chi'_b}{a \chi'_a}}. \quad (16)$$

На рис. 7 построены кривые, рассчитанные по формуле (16) для двух различных пар сред, Be–Si и Be–W. Как видно из рисунка, для более плотной второй среды W степень отражения оказывается выше, и наблюдается также смещение максимума плотности излучения. Необходимо отметить, что частотная область полного отражения (рис. 6) смещается при изменении отношения толщин слоев  $b/a$ , что обусловлено зависимостью спектральной функции  $\xi(\omega)$  от этого отношения.

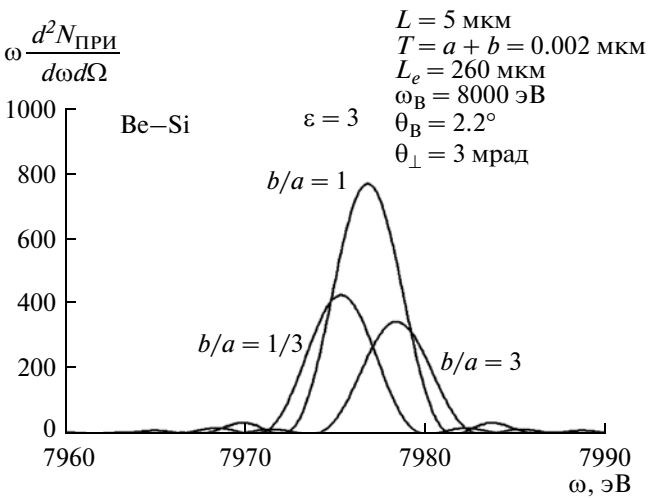
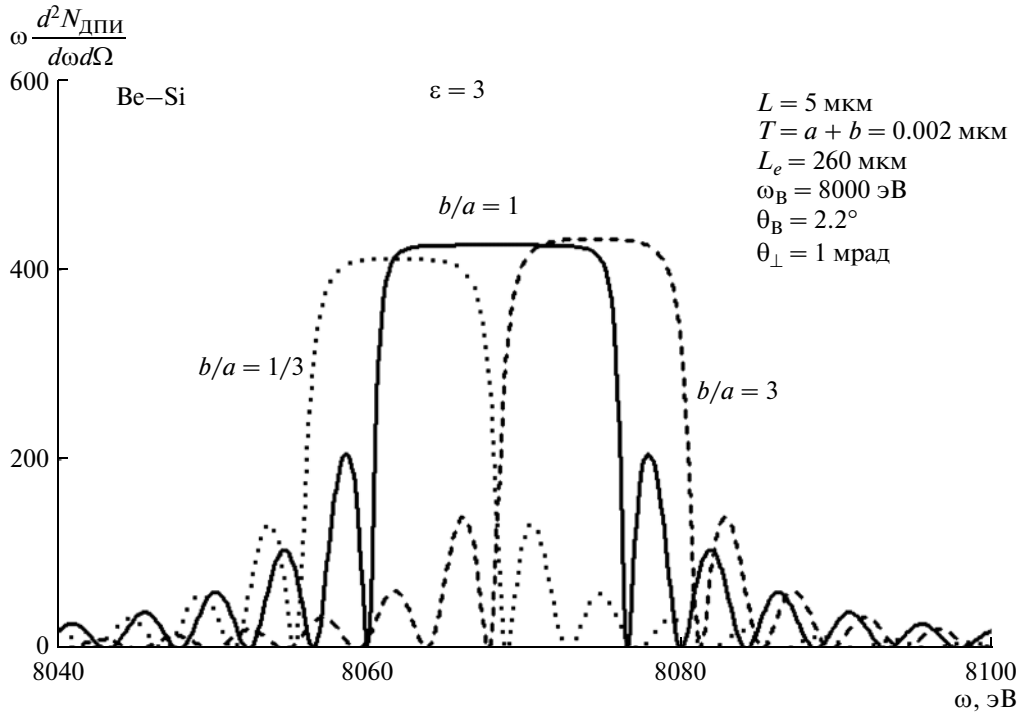


Рис. 5. Спектры ПРИ для различных отношений между толщинами слоев  $b/a$  при фиксированном периоде структуры  $T = a + b$ .

Рассмотрим влияние асимметрии отражения поля относительно поверхности мишени на спектрально-угловые характеристики ПРИ и ДПИ. На рис. 8 и рис. 9 представлены кривые, описывающие, соответственно, спектры ПРИ и ДПИ при разных значениях параметра асимметрии  $\epsilon$ . Кривые построены для фиксированного пути электрона в мишени  $L_e = 260$  мкм. Как видно из рис. 8, при фиксированном угле Брэгга  $\theta_B$  увеличение асимметрии, т.е. уменьшение угла падения электрона на поверхность мишени, ведет к существенному росту спектральной ширины ПРИ, поскольку частотная зависимость условия резонанса (14а) становится слабее при увеличении параметра  $\epsilon$ . Из рис. 9 следует, что асимметрия отражения влияет также и на спектр ДПИ, при этом увеличение  $\epsilon$  ведет к росту как амплитуды спектра, так и частотной области полного внешнего отражения, которая также зависит от асимметрии. Увеличение спектральной плотности ПРИ и ДПИ при

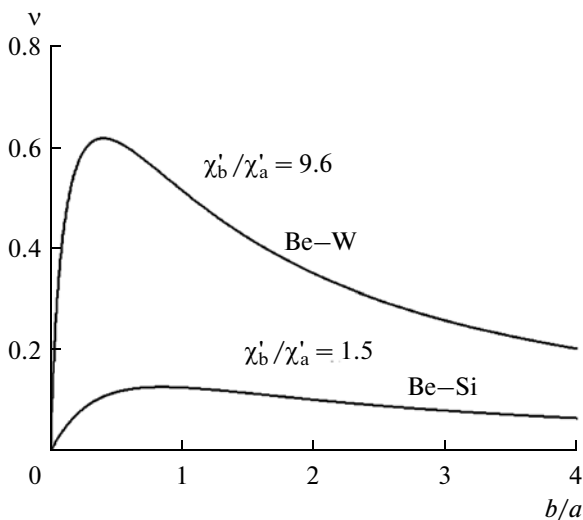




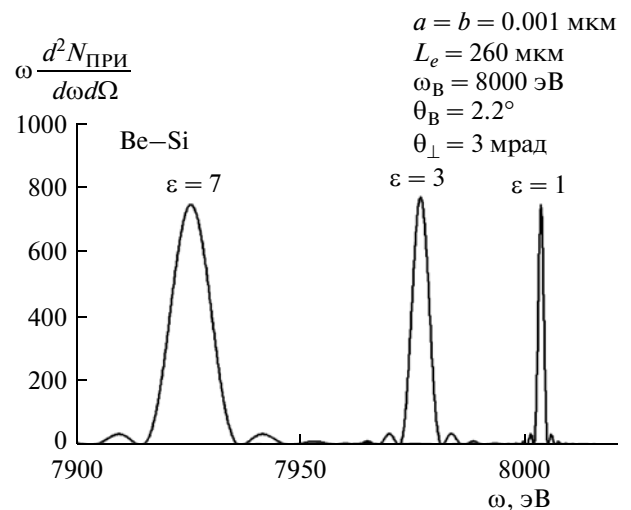
**Рис. 6.** Спектры ДПИ для различных отношений между толщинами слоев  $b/a$  при фиксированном периоде структуры  $T = a + b$ .

увеличении асимметрии отражения приводит к существенному увеличению угловой плотности излучений. Для демонстрации этого факта используем формулы, описывающие угловую плотность излучений:

$$\frac{dN_{\text{ПРИ}}}{d\Omega} = \frac{e^2}{\pi^2} \frac{\theta_{\perp}^2}{\left( \theta_{\perp}^2 + \gamma^{-2} + \frac{|a\chi'_a + b\chi'_b|}{T} \right)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} R_{\text{ПРИ}} \frac{d\omega}{\omega}, \quad (17)$$



**Рис. 7.** Зависимость параметра  $\nu$ , определяющего степень отражения рентгеновских волн от периодической структуры, от отношения  $b/a$  для двух различных структур.



**Рис. 8.** Влияние асимметрии отражения (параметра  $\epsilon$ ) на спектральную плотность ПРИ при фиксированном угле наблюдения.

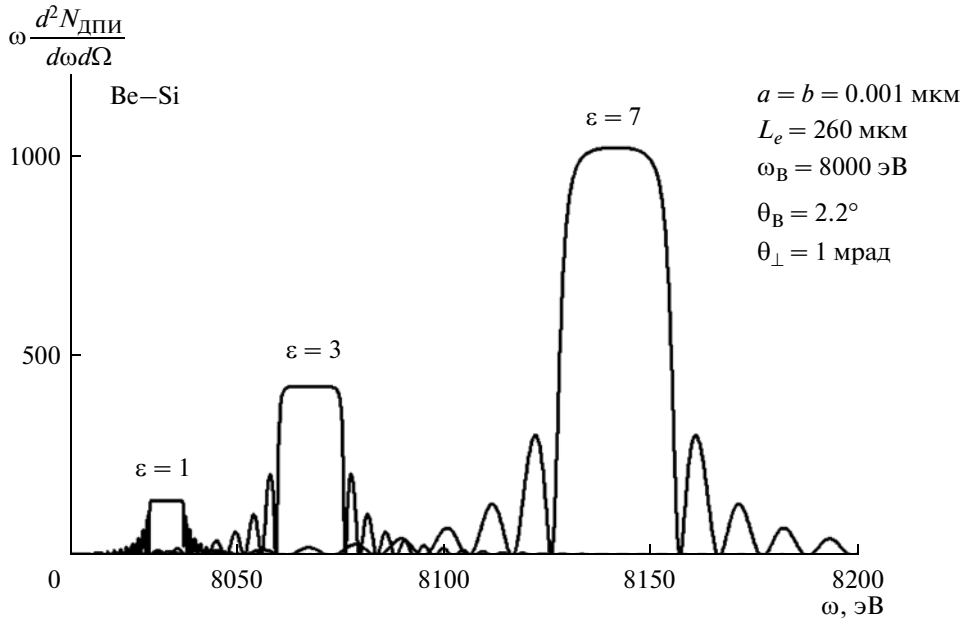


Рис. 9. Влияние асимметрии отражения (параметра  $\epsilon$ ) на спектральную плотность ДПИ при фиксированном угле наблюдения.

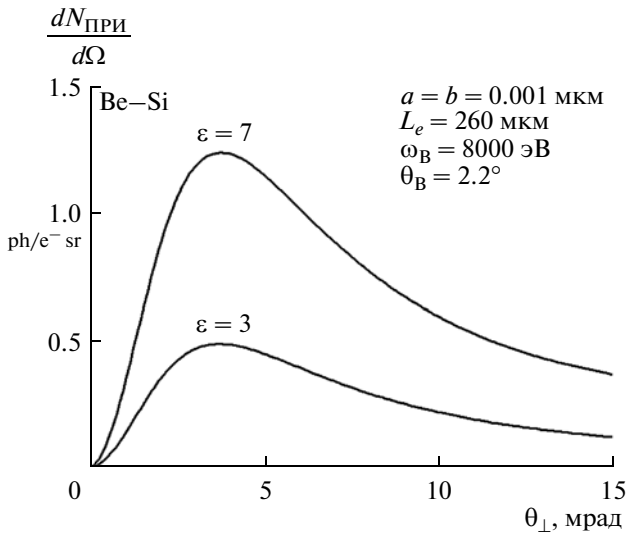


Рис. 10. Угловая плотность ПРИ при различной асимметрии отражения.

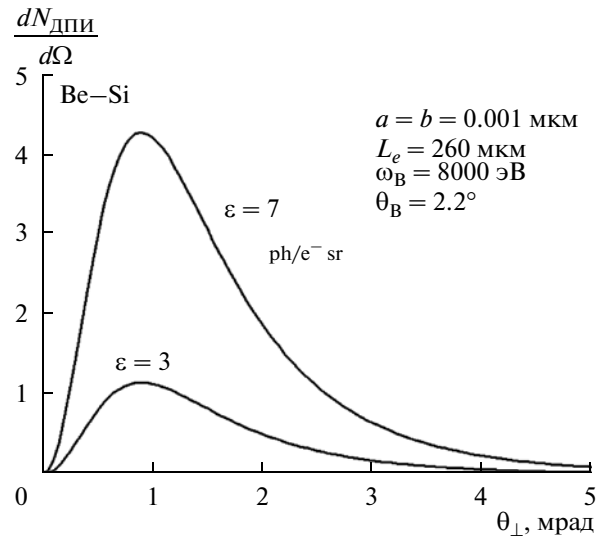


Рис. 11. Угловая плотность ДПИ при различной асимметрии отражения.

$$\frac{dN_{\text{ДПИ}}}{d\Omega} = \frac{e^2}{\pi^2} \theta_{\perp}^2 \times \left( \frac{1}{\theta_{\perp}^2 + \gamma^{-2}} - \frac{1}{\theta_{\perp}^2 + \gamma^{-2} + \frac{|\alpha\chi'_a + b\chi'_b|}{T}} \right)^2 \int_{-\infty}^{+\infty} R_{\text{ДПИ}} \frac{d\omega}{\omega} \quad (18)$$

Как показывают кривые углового распределения излучения, построенные по формулам (17) и (18)

и представленные на рис. 10 и рис. 11, увеличение параметра  $\epsilon$  приводит к существенному увеличению угловой плотности ПРИ и ДПИ.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе развита теория когерентного рентгеновского излучения релятивистского электрона, пересекающего периодическую слоистую среду в геометрии рассеяние Брэгга. Используя аналогию с излучением релятивистского электрона в монокристаллической среде, соответствующее коге-

рентное рентгеновское излучение в периодической слоистой среде рассмотрено в виде суммы вкладов двух механизмов излучения – параметрического рентгеновского и дифрагированного переходного. На основе двухволнового приближения динамической теории дифракции получены выражения, описывающие спектрально-угловые характеристики ПРИ и ДПИ релятивистского электрона в периодической слоистой среде. Выявлена зависимость спектрально-угловой плотности спектра излучений от соотношения толщин слоев среды, а также от асимметрии рассеяния поля рентгеновских волн на слоистой структуре. В частности, показано, что при неизменном угле Брэгга уменьшение угла падения электрона на слоистую структуру (т.е. увеличение параметра асимметрии  $\varepsilon$ ) ведет к существенному росту ширины спектра параметрического рентгеновского излучения. Это приводит, в свою очередь, к росту угловой плотности (показано, что данный эффект не связан с поглощением). Выявлен рост частотной области полного отражения и, как следствие, рост ширины спектра ДПИ при уменьшении угла падения электрона на мишень, что приводит к значительному увеличению угловой плотности ДПИ.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Тер-Микаэлян М.Л.* Влияние среды на электромагнитные процессы при высоких энергиях. Ереван: АН АрмССР. 1969. 459 с.
2. *Piestrup M.A., Boyers D.G., Pincus C.I. et al.* // Phys. Rev. A. 1992. V. 45. P. 1183.
3. *Nasonov N.N., Kaplin V.V., Uglov S.R., Piestrup M.A., Gary C.K.* // Phys. Rev. E. 2003. V. 68. P. 3604.
4. *Гарибян Г.М., Ян Ши* // ЖЭТФ. 1971. Т. 61. С. 930.
5. *Барышевский В.Г., Феранчук И.Д.* // ЖЭТФ. 1971. Т. 61. С. 944.
6. *Baryshevsky V.G., Feranchuk I.D.* // J. Phys. (Paris). 1983. T. 44. C. 913.
7. *Caticha A.* // Phys. Rev. A. 1989. T. 40. C. 4322.
8. *Блажевич С.В., Колосова И.В., Носков А.В.* // ЖЭТФ. 2012. Т. 141. Вып. 4. С. 627.
9. *Блажевич С.В., Колосова И.В., Носков А.В.* // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2012. № 4. С. 67
10. *Blazhevich S., Kolosova I., Noskov A.* // J. Phys. Conf. Ser. 2012. V. 357. P. 012016.
11. *Блажевич С.В., Носков А.В.* // Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. 2011. № 4. С. 65.
12. *Базылев В.А., Жеваго Н.К.* Излучение быстрых частиц в веществе и внешних полях. М.: Наука, 1987. 272 с.

### Coherent X-Radiation Generated by Relativistic Electron in a Periodic Layered Structure in Bragg Scattering Geometry

S. V. Blazhevich, Yu. P. Gladkikh, A. V. Noskov

A theory of the coherent X-Ray Radiation generated by the relativistic electron crossing an artificial periodic layered structure in Bragg scattering geometry is developed. The expressions describing the radiation spectral-angular characteristics are derived.